# 수명분포 및 신뢰도의 통계적 추정

포항공과대학교 산업공학과 전치혁 2001.11.

# 수명 및 수명분포

### • 수명

- "고장"까지의 시간
- 확률변수로 간주
- 통상 잘 알려진 분포를 따른다고 가정

### • 수명 분포

- 확률밀도함수 또는 (누적)분포함수로 표현
- 신뢰도, 고장률, MTTF 등 신뢰성지표는 수명분포로 부터 도출
- 수명분포 추정은 분포함수관련 모수의 추정

# 누적분포함수 및 확률밀도함수

- 누적분포함수(cumulative distribution function)
  - 어떤 특정 확률 변수가 특정 값 t 보다 작을 확률
  - 확률변수 X 의 누적분포함수 F(.) 는 모든 실수 t 에 대하여 다음과 같이 정의된다.

$$F(t) = P(X \le t)$$

- 구간에 대한 확률 정의

$$P\{a < X \le b\} = P\{X \le b\} - P\{X \le a\} = F(b) - F(a).$$

• 확률밀도함수(Probability Density Function)

$$P\{a \le X \le b\} = P\{a < X < b\} = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

위의 함수 f(x)가 존재한다고 할 때 이 함수 f(x)를 확률변수
 X의 확률밀도함수라 한다.

# 누적분포함수의 성질

• 누적 분포함수와 확률밀도함수와의 관계

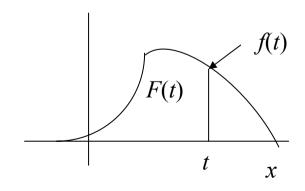
$$F(t) = P(X \le t) = \int_{-\infty}^{t} f(x)dx$$

- 누적분포함수를 알면 미분을 통해 확률밀도함수를 알수 있다.

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$$

- 전구간에 대해 확률밀도함수를 적분하면 1이 된다.

$$F(\infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$



# 누적분포함수 및 확률밀도함수의 예

 어떤 설비의 수명을 나타내는 확률변수 X의 누적 분포 함수가 다음과 같은 형태라 하자.

$$F(t) = 1 - e^{-t^2}, \quad t \ge 0$$

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = 2e^{-t^2}, \quad t \ge 0$$

$$P\{1 < X \le 2\} = F(2) - F(1)$$
$$= (1 - e^{-4}) - (1 - e^{-1}) = 0.3679 - 0.0183$$

# 신뢰도 함수와 고장률

## • 신뢰도함수와 고장률

- 신뢰도함수(Reliability function) : R(t)
  - ⇒시간의 함수로서 특정한 시간까지 고장없이 주어진 임무 를 수행할 확률

$$R(t) = P(X \ge t) = 1 - F(t)$$

- 고장률(failure rate or hazard rate):
  - ⇒ 시간의 함수로서 시간 t에서의 고장률은 시간 t까지 고장 이 없다가 시간 t 직후 고장을 일으킬 단위시간당 빈도를 의미

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(X \ge t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

 $\Rightarrow \lambda(t)\Delta t$  는 시간 t까지 고장이 없다가  $(t, t+ \Delta t)$ 사이에 고장을 일으킬 확률로 해석



# 수명의 기대치와 분산

- 기대치(또는 평균) (expectation; mean)
  - 확률변수가 취하는 평균적인 값

$$E[X] = \int_0^\infty x f(x) dx = MTTF$$

- 분산(variance)
  - 평균을 기준으로 퍼져있는지를 판단하는 척도

$$Var[X] = E[(X - E[X])^{2}] = E[X^{2}] - (E[X])^{2}$$

where 
$$E[X^2] = \int_0^\infty x^2 f(x) dx$$

- 표준편차(standard deviation)
  - 분산의 제곱근

$$std(X) = \sqrt{Var[X]}$$

# 지수분포

### • 지수분포

- 수명분포로 가장 널리 이용
- 확률밀도함수

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \ge 0$$

-> 고장률,

평균수명의 역수

- 누적분포함수

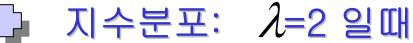
$$F(t) = \int_0^t f(x) dx = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$$

- 신뢰도 함수

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$

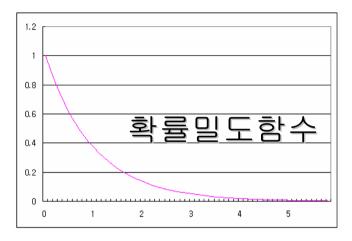
- 고장률

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = \lambda$$

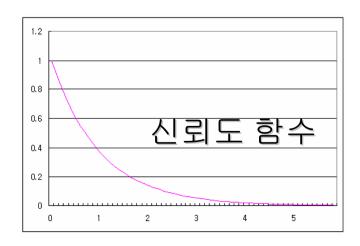


$$f(t) = 2e^{-2t}, \qquad t \ge 0$$

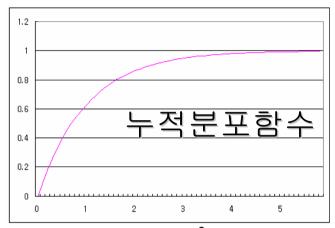
$$t \ge 0$$



$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-2t}$$



$$F(t) = 1 - e^{-2t}$$



$$\lambda(t) = \frac{2e^{-2t}}{e^{-2t}} = \lambda$$



# 와이블 분포

### • 와이블분포

- 고장률이 노후 등으로 시간에 따라 커지는 경우에 사용
- 확률밀도함수

$$f(t) = \alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha - 1} e^{-(\lambda t)^{\alpha}}, \quad t \ge 0$$

- 누적분포함수  $F(t) = \int_0^t f(x)dx = 1 - e^{-(\lambda t)^{\alpha}}$ 

와이블분포의 모수

α: 형태모수 (shape parameter)

λ: 척도모수 (scale parameter)

- 신뢰도 함수

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-(\lambda t)^{\alpha}}$$

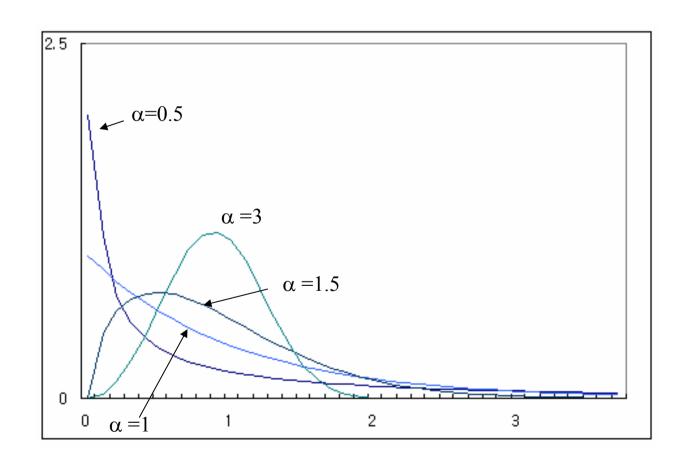
- 고장률

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{\alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha - 1} e^{-(\lambda t)^{\alpha}}}{e^{-(\lambda t)^{\alpha}}} = \alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha - 1}$$



# 와이블 분포의 확률밀도함수

$$f(t) = \alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha - 1} e^{-(\lambda t)^{\alpha}}, \quad t \ge 0$$



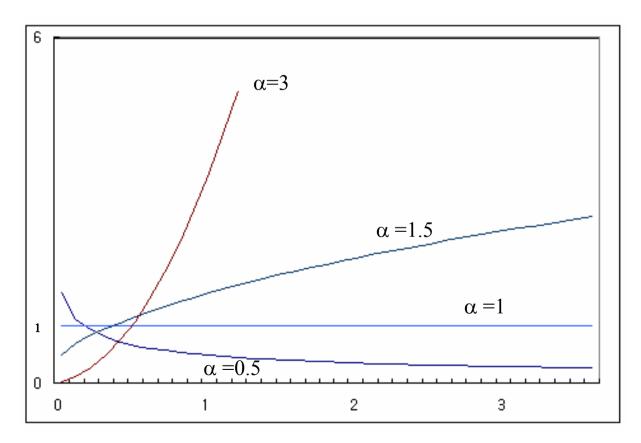
# 와이블 분포의 고장률

$$\lambda(t) = \alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha - 1}$$

 $\alpha$ >1: increasing

 $\alpha$ =1: constant

 $\alpha$ <1: decreasing



# 수명분포와 MTTF

• 수명 X 가 지수분포를 따른다고 할 때

$$MTTF = E[X] = \int_0^\infty x f(x) dx = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

• 수명 X가 와이블분포를 따른다고 할 때

$$MTTF = E[X] = \frac{1}{\alpha \lambda} \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)$$

$$\Gamma(\beta) = \int_0^\infty x^{\beta - 1} e^{-x} dx = (\beta - 1)\Gamma(\beta - 1)$$

# 와이블 분포의 예

- 어떤 부품의 수명이  $\alpha=2, \lambda=0.0001$  의 와이블분포를 따른다고 하자.
  - 평균 수명

$$MTTF = E[X] = (1/0.0002)\Gamma(0.5) = 5000\sqrt{\pi} = 8862.27$$

- t=10,000 (시간)에서의 신뢰도

$$R(10000) = e^{-(0.0001t)^2} \Big|_{t=10000} = e^{-1} = 0.3679$$

- t=10,000 (시간)에서의 고장률

$$\lambda(10000) = 0.0002(1)^{2-1} = 0.0002$$

- t=20,000 (시간)에서의 고장률

$$\lambda(20000) = 0.0002(2)^{2-1} = 0.0004$$

# 분포함수의 추정

#### • 추정

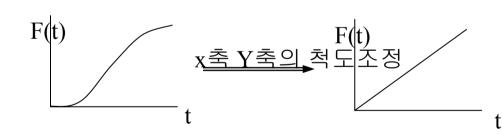
- 고장데이터를 바탕으로 수명분포의 모수값들을 정하는 것

#### • 검정

 고장데이터들이 주어진 분포에 잘 맞는지 여부를 통계적으로 판단하는 것

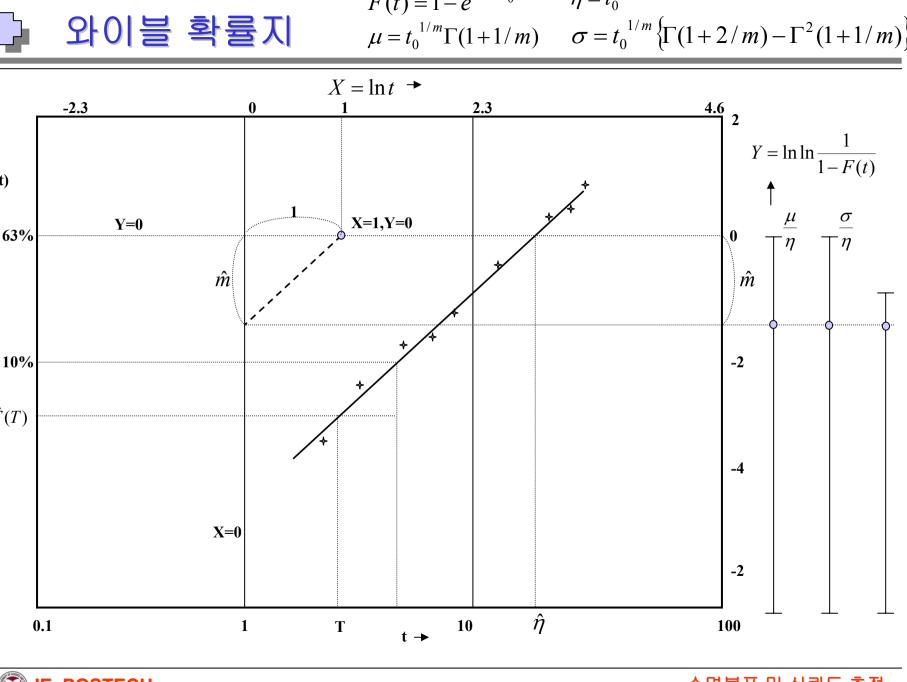
### • 추정 방법

- **확률지**에 의한 방법
- \_ 모멘트 방법



$$E[X] = \overline{X}; \quad Var[X] = s^2$$

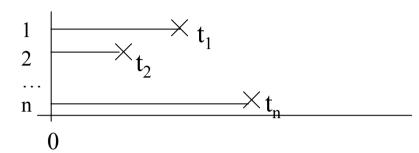
- 최우추정법: 우도함수를 최대화하는 모수값 결정



# 수명시험과 고장데이터 종류

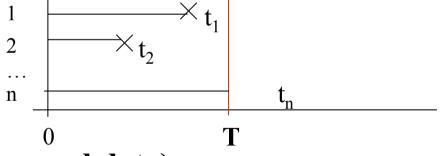
- n 개의 부품을 시간 0에 시험 시작
- •완전고장데이터

n개의 부품이 모두 고장날때까지 시험



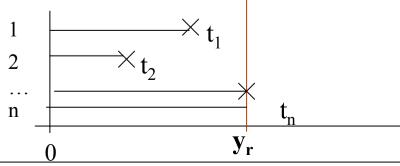
•정시고장데이터 (type I censored data)

주어진 시간 T까지 시험



•정수고장데이터 (type II censored data)

정수 r개의 부품이 고장날때까지 시험



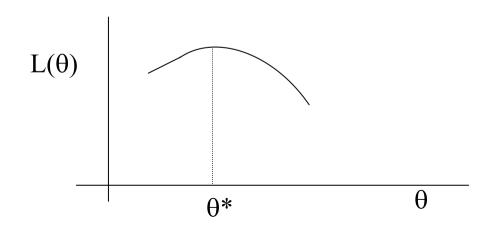


# 최우추정법 (Maximum Likelihood Estimation)

- 확률밀도함수  $f(t; \theta)$ ,  $\theta$ : parameter(s)
- Data:  $(t_1, t_2, ..., t_n)$
- 우도함수 (likelihood function)

$$L(\theta; data) = f(t_1; \theta) f(t_2; \theta) \cdots f(t_n; \theta)$$

• 최우추정법: 우도함수를 최대화하는 모수  $\theta$  값 결정



# 데이터 종류와 우도함수

• 완전고장데이터 (complete or uncensored data)

$$L(\theta; data) = \prod_{i=1}^{n} f(t_i; \theta)$$

• 정시고장데이터 (type I censored data)

$$L(\theta; data) = \prod_{i=1}^{r} f(t_i; \theta) [R(T; \theta)]^{n-r}$$
 (r: T까지의 고장 부품수)

• 정수고장데이터 (type II censored data)

$$L(\theta; data) = \prod_{i=1}^{r} f(t_i; \theta) [R(y_r; \theta)]^{n-r}$$
  $(y_r: r 번째 부품의 고장시간)$ 

# 지수분포 모수의 최우추정

$$f(t;\lambda) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \ge 0$$

• 완전고장데이터

$$L(\lambda; data) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda t_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} t_i}$$

$$\ln L(\lambda; data) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^{n} t_i$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} t_i = 0$$

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} t_i} = \frac{1}{\bar{t}}$$

# 지수분포 모수의 최우추정 (계속)

• 정시고장데이터 (type I censored data)

 $\ln L = -(n-r)\lambda T + r \ln \lambda - \lambda \sum_{i} t_{i}$ 

$$L(\lambda; data) = \left(e^{-\lambda T}\right)^{n-r} \prod_{i=1}^{r} \lambda e^{-\lambda t_i} = e^{-(n-r)\lambda T} \lambda^r e^{-\lambda \sum_{i=1}^{r} t_i}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = -(n-r)T + \frac{r}{\lambda} - \sum_{i=1}^{r} t_i = 0$$

$$\hat{\lambda} = \frac{r}{\sum_{i=1}^{r} t_i + (n-r)T}$$

• 정수고장데이터 (type II censored data)

$$\hat{\lambda} = \frac{r}{\sum_{i=1}^{r} t_i + (n-r)y_r}$$

 $\hat{\lambda}$  =고장수/총시험시간

# 와이블분포 모수의 최우추정

$$f(t;\alpha,\lambda) = \alpha\lambda(\lambda t)^{\alpha-1}e^{-(\lambda t)^{\alpha}}, \qquad t \ge 0$$

• 완전고장데이터

$$L(\alpha, \lambda; data) = \prod_{i=1}^{n} \alpha \lambda (\lambda t_i)^{\alpha - 1} e^{-(\lambda t_i)^{\alpha}} = \alpha^n \lambda^{n\alpha} \prod_{i=1}^{n} t_i^{\alpha - 1} e^{-\lambda^{\alpha} \sum_{i=1}^{n} t_i^{\alpha}}$$

$$\ln L = n \ln \alpha + n \alpha \ln \lambda + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^{n} \ln t_i - \lambda^{\alpha} \sum_{i=1}^{n} t_i^{\alpha}$$

$$\int \frac{\partial \ln L}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + n \ln \lambda + \sum_{i=1}^{n} \ln t_i - \lambda^{\alpha} \ln \lambda \sum_{i=1}^{n} t_i^{\alpha} - \lambda^{\alpha} \sum_{i=1}^{n} t_i^{\alpha} \ln t_i = 0$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n\alpha}{\lambda} - \alpha \lambda^{\alpha - 1} \sum_{i=1}^{n} t_i^{\alpha} = 0$$

$$\hat{\lambda}^{\alpha} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} t_i^{\alpha}}$$

# 와이블분포 모수의 최우추정 (계속)

• 정시고장데이터 (type I censored data)

$$L(\alpha, \lambda; data) = \alpha^{r} \lambda^{r\alpha} \prod_{i=1}^{r} t_{i}^{\alpha-1} e^{-\lambda^{\alpha} \sum_{i=1}^{r} t_{i}^{\alpha}} e^{-(n-r)(\lambda T)^{\alpha}}$$

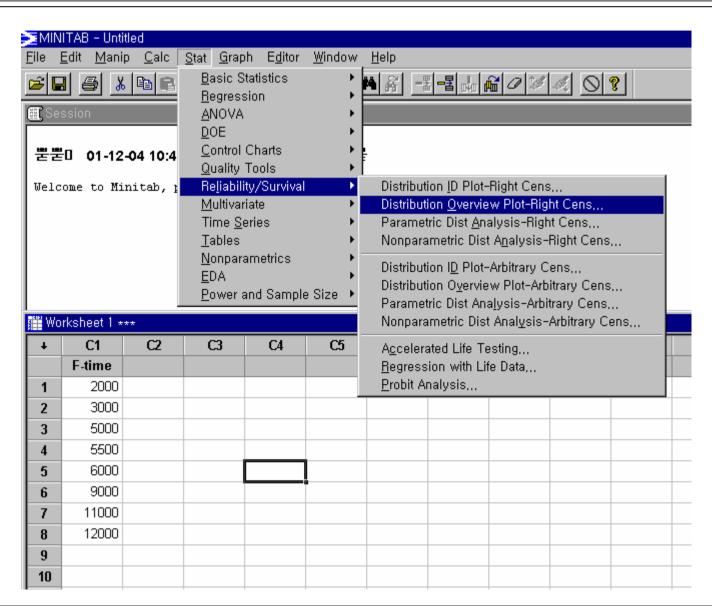
$$\ln L = r \ln \alpha + r\alpha \ln \lambda + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^{r} \ln t_{i} - \lambda^{\alpha} \sum_{i=1}^{r} t_{i}^{\alpha} - (n-r)\lambda^{\alpha} T^{\alpha}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{r\alpha}{\lambda} - \alpha \lambda^{\alpha-1} \sum_{i=1}^{r} t_{i}^{\alpha} - (n-r)\alpha \lambda^{\alpha-1} T^{\alpha}$$

$$\hat{\lambda}^{\alpha} = \frac{r}{\sum_{i=1}^{r} t_i^{\alpha} + (n-r)T^{\alpha}}$$



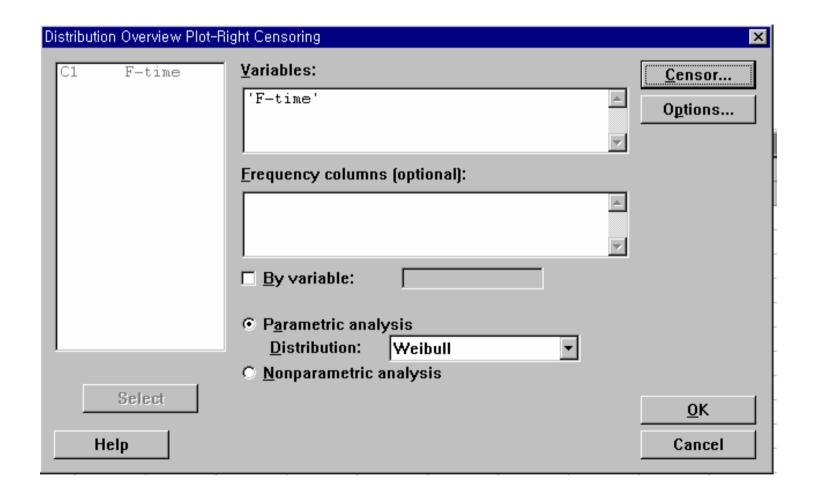
# Minitab에서의 분석





# Minitab에서의 분석 (계속)

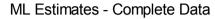
#### Weibull, uncensored Case

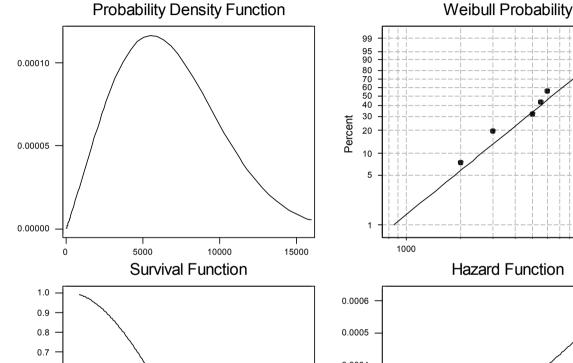




# Minitab 분석 결과 - Weibull, Uncensored Case

#### Overview Plot for F-time





 Shape
 2.1031

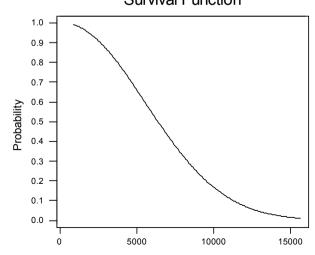
 Scale
 7576.4

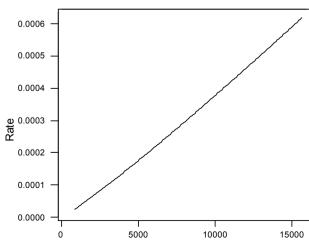
 MTTF
 6710.3

 Failure
 8

 Censor
 0

Goodness of Fit AD\* 1.488

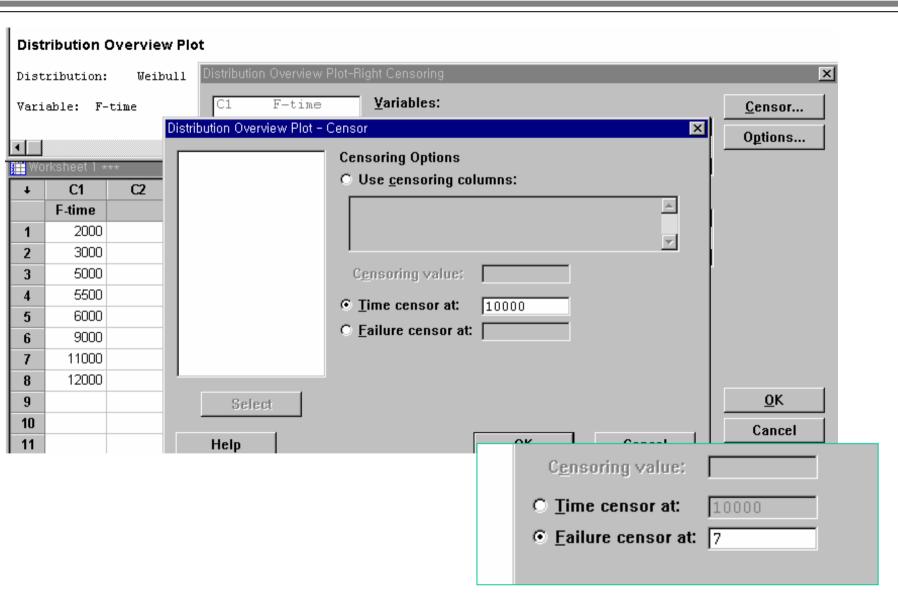




10000



# **Censoring Options**

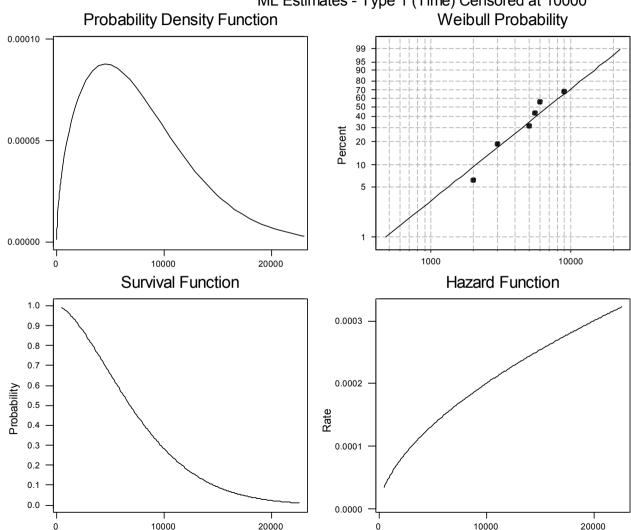




# Minitab 분석결과 - Weibull, type I censored

#### Overview Plot for F-time

ML Estimates - Type 1 (Time) Censored at 10000



 Shape
 1.5816

 Scale
 8614.4

 MTTF
 7731.9

 Failure
 6

 Censor
 2

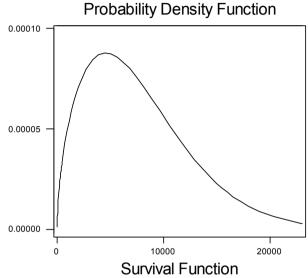
Goodness of Fit AD\* 14.81

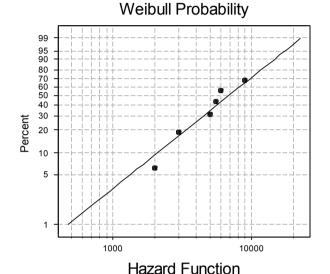


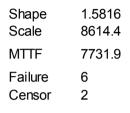
# Minitab 분석결과 - Weibull, type II censored

#### Overview Plot for F-time

ML Estimates - Type 2 (Failure) Censored at 7







Goodness of Fit AD\* 14.81

